U.D.C. 621.039.56-78:535.243:546.212.02

赤外線吸収を利用した重水濃度計

The Analysis of the Heavy Water by Infrared Spectrophotometer

赤	松	貫	之*	谷	口	薫**	坂	田	肇***
 Kanji Akamathu				Kaoru Taniguchi			Hajime Sakata		

内 容 梗 概

日本原子力研究所に重水原子炉 JRR-2 の建設に当たって、モデレータである重水の軽水中へのもれを監視 するための低濃度重水濃度計が計画された。本報告はこれの製作に関係するものである。原理としては波長 4µ付近の赤外線を HOD が吸収することを利用したものである。要求された感度は重水濃度 0.05 wt % で指 示計がフルスケールすることであった。単色器として NaCl プリズム分光器を用い、HOD の吸収特性から最 適と思われる試料セル厚、分光器スリット幅を決定し、上記の感度を満足させることができたが、H₂O の吸収 が温度によって著しく変わるために、その信頼度は 0.008 wt % 程度であった。

----- 24 -----

1. 緒 言

 $H_2O \ge D_2O$ の混合物中の D_2O 濃度測定については,近年多数の報告があり,そのおもなものの測定原理としては,次のような方法が採用されている。

中性子吸収法

干 渉 計 法



屈 折 計 法

分光学的方法

しかし、これらの方法の欠点としては次の点があげられる。

(1) 限られた濃度範囲しか精度良く測定できない。

(2) デリケートな操作を必要とする。

(3) 測定に長時間を必要とする。

一方最近重水をモデレータとして使った原子炉の発達およびこれ に伴った重水製造工場の建設によって,実験室用ならびに工程管理 (連続測定)用に,広い濃度範囲の重水を迅速にしかも精度良く定量 する方法が必要となった。上記の諸方法はいずれもこの要求を満足 するものでなく,ここに赤外線吸収法がクローズアップされてき た。この方法の重要な特長として次の点があげられ,上記の要求を 満足するものである。

(1) 測定を迅速に行ない得ること。

(2) 少量の試料で十分なこと。

(3) 使用する赤外線の波長およびセル厚の組み合わせによって 0%から 99.9% までの広い濃度範囲によって測定が可能である。

H₂Oの水素原子が重水素原子によって置き替えられた場合,分子 結合の換算質量は約2倍になる。しかも結合力の定数は不変である から,伸縮振動数はかなり低下する。すなわち O-D と O-H の振動 数の差は大きく,しかもそれぞれの分子に特有な赤外線吸収は相当 に強いので容易に確認できる。これが赤外線吸収法のすぐれている 理由である。

日本原子力研究所におけるウォータプール形原子炉(JRR-2また は CP-5と略称される)の建設に当たって、日立製作所は軽水中の 低濃度重水を連続分析する装置を製作することになった。原子炉の 減速材である重水はアルミ製の熱交換器を介して、熱遮へい用の軽 水と接している。重水中に軽水がわずかでも混じると、中性子に対 する吸収断面積が著しく大となり、その性能をそこなう。 本装置は軽水中の重水濃度を測定し、相互の漏れを監視するもの であって、要求される感度は 0.05 wt % D₂O フルスケールで非常に



第1図 水の基準 振 動

第1表 H₂O, HDO, D₂Oのおもな吸収帯とその帰属

	波 数 (cm ⁻¹)	波 長 (µ)	帰	属
	1,595.0	6.267	V_2	
	3,151.4	3.172	$2 V_2$	
	3,651.7	2.738	V_1	
	3,755.8	2.662	V_3	
H_2O	5,332.0	1.876	$V_2 + V_3$	
	6,274.0	1.455	$2V_2 + V_3$	
	7,251.6	1.389	$V_1 + V_3$	
	8,807.05	1.136	$V_1 + V_2$	$+V_3$
	10,613.12	1.942	$2 V_1 + V_3$	
	1.462	6.840	V_2	
	2.719	3.680	V_1	
	3.363	2.974	V_3	
HDO	2.809	3.562	$2 V_2$	
mpo	7.484	1.336	$V_1 + V_2$	$+V_3$
	8.6116	1.161	$V_2 + 2 V_2$	3
	9.050	1.053	$2 V_1 + V_3$	
	10.000	1.000	$V_1 + 2 V_2$	3
	1,178.7	8.485	V_2	
D_2O	2,789	3.586	V_3	
	6,538	1.530	$V_1 + V_2 -$	$+V_3$

高い。この要求に応じて赤外線吸収法による低濃度重水連続分析装置を製作した。

本報告はこの装置の設計の基準、実際の性能について述べるもの

* 日立製作所那珂工場 工博 ** 日立製作所中央研究所 理博 ***日本原子力研究所 である。なお,重水濃度はすべて重量パーセントで表わす。

2. 設 計

2.1 H₂O および D₂O, HOD の赤外域における吸収スペクトル Herzberg 氏によれば⁽¹⁾ H₂O, HDO の近赤外域における吸収帯の おもなものは第1表に示すとおりである。これらの吸収帯の実測例 を第2図,第3図に示す。第2図は EPS 形日立自記分光光度計で, 赤外線吸収を利用した重水濃度計





299

第3図 近赤外域における水の透過率

近赤外でのタングステンランプの分光エネルギー特性を測定したものである。空気中の H₂O の吸収のうち,明らかに V_3 , V_2+V_3 が見られる。第3 図は水の透過率を測定したものである。①に 2 V_1 + V_3 , ②に 2 V_2+V_3 は明らかに認められる。1.2 μ 付近の吸収は V_1 + V_2+V_3 に帰属されるものと考えられる。②の E はガス状態ならば1,876 μ に現われるものが,液体のためにこのような形で現われたものと見られる。近赤外域におけるタングステンランプのエネルギー($e\lambda\alpha T_\lambda \cdot S_\lambda \cdot E_\lambda$) スペクトルA, B, Cは光路中の大気に含まれるH₂O による吸収

A H_2O ; $V_1 + V_3$

B H₂O; $V_2 + V_3$

C H_2O ; V_3

2.2 利用する吸収帯の決定

上述した H₂O, D₂O, HDO の近赤外域における吸収特性を利用して,軽水中の重水を定量するのであるが,この中のどれを用いるかについては,次のような因子によって決定される。

(1) H_2O 中に 0.05% 程度含まれる D_2O を測定するのであるか ら, 当然のことながら H_2O による吸収はほとんど常に一定とみら れる。したがって HDO または D_2O の吸収帯だけが利用できる。 (2) H_2O と D_2O の混合物は次式によって示される状態にある。

 $D_2O + H_2O \rightleftharpoons 2 HDO$

 $\frac{[\text{HDO}]}{[\text{D}_2\text{O}][\text{H}_2\text{O}]} = 3.80 \quad (25^{\circ}\text{C})$

これによれば H_2O 中に 1% 以下の D_2O を混ぜたときにはほとん ど全部が HDO になっている。したがって微量重水の測定の際に は、 D_2O の吸収を利用するわけにはいかない。 第5図 4µにおける常水透過率とセル厚の関係

2~4µが輻射エネルギーの最大となるので、この付近に現われる 吸収帯を利用したい。

(5) 以上(1)から(4)の要求を満たすものは1.66 µと3.98 µに おけるものであるが,前者に比し後者の吸収強度が大きい。

以上により 3.98 µ における吸収を用いる。以下この波長を4 µ と 略称する。

2.3 試料セル厚の決定

----- 25 -----

2.3.1 常水透過率とセル厚および窓材について

試料セル厚を決定するため、サファイヤをセルの窓として常水 の透過率を測定した。第4図がこれである。①から④のカーブは 異なるセル厚を用いたものであって、図中に示してある。また 5 mm 厚のサファイヤの透過率は⑤に示す。これからサファイヤ をセルの窓とした時、常水の透過率とセル厚の関係を求めれば、 第5図①のようになる。②は窓の表面反射損を消去し、常水のみ による吸収を表わし、③は窓材として2 mm 厚の水晶を用いた場 合である。これからサファイヤが適当であることがわかる。な

(3) H₂Oの強い吸収と重なりこれに隠されるような吸収帯は利用できない。たとえば、HDOの2.97 µの吸収帯は、H₂Oの2.7 µにおける強い吸収帯にかくされて測定できない。
(4) 赤外域における吸収を測定する以上、赤外光源が必要となる。その発熱体が黒体輻射(ふくしゃ)に近い輻射をし、ライフの点から考えてその温度が1,000℃前後が適当とすれば、波長域



論



第6図 各種 D₂O 濃度の透過率 (セル厚 0.025 mm)









お,第5図から4µにおける常水の吸光係数を求めれば次のようになる。

 $Kl = -\log_{10} T = \log(0.01) = 2$

ただし *l*=0.035 mm

:. $K = 57 \text{ cm}^{-1}$

2.3.2 低濃度重水試料とセル厚

第6図はセル厚 25 μ における常水, 1% 重水, 10% 重水試料の 透過率である。これから H₂O を溶媒としたときの吸光度を求め てみると,重水濃度に対してリニヤーな結果は得られなかったこ と,重水による 4 μ の吸収はあまり大きくなく現在問題としてい る 0.05% D₂O 濃度程度の試料では,さらに厚いセルで測定する 必要があることが判明したので,第7 図に示す測定を行なった。 すなわちセル厚は 0.1 mm で,試料は常水および重水濃度がおの おの 0.125, 0.25, 0.5, 1% のものである。常水を溶媒とみて重水 の透過率をプロットすれば**第8** 図①となり,これからセル厚 0.2,





0.3, 0.4 mm の場合を計算すると②③④のようになる。重水の 4 µ における吸収の強さを求めれば次のようになる。

 $T = 10^{-Kl} = 10^{-\epsilon l} = 10^{-A}$

において,

 $K = 52 \text{ cm}^{-1}, \ \varepsilon = 52 \text{ cm}^{-1} (\text{wt \%})^{-1}$

l:	セ	1	レ	厚	
<i>c</i> :	濃			度	
ε:	吸	光	係	数	

である。

---- 26 -----

2.3.3 セル厚の決定

実際の装置では、試料が正常な状態、すなわち常水のときの 4µの赤外線に対する透過率と、これよりわずか重水の濃度が大 きくなったときの透過率の差を測定する。

T_{H,1}; 4 µ における常水透過率

- $T_{D,l}$; 常水よりD%だけ多く含んだ試料の常 $+ \nu$ 厚はlmm 水に対する透過率
- E₀;本分析計の吸収測定に利用し得る4µの分散光のエネル

ギー この記号を用いれば,分析計をフルスケールさせる検知器に入 射するエネルギーは,Dおよびlの関数であるのでE_{D,1}と記せば

次のようこなる。ただし、Dは本装置がフルスケールするときの 重水濃度である。 $E_{D,l} = E_0 \cdot T_{H,l} \cdot (1 - T_{D,l}) = E_0 \cdot T_{Hl} \cdot \Delta T$

 $E_{D,l}/E_0$ は第5図, 第8図より計算できる。 その結果をDの関数

とし, 1をパラメータにとって描けば, 第9図実線のようになる。4Tが一定の所を破線で結んである。

このグラフから、ある重水濃度Dで分析計をフルスケールさせるためには、セル厚が薄い方が多くのエネルギーを利用し得ることがわかる。一方この際の透過率変化 *4T* は、当然ながらセル厚が薄いほど小さくなり、このときには光学系のわずかのアンバランス、たとえばセル、ミラーのよごれなどによって測定精度は大きく影響されやすい。このことを考慮に入れて、本装置では **第9** 図の×印の位置、すなわち

 $\Delta T = 24\%$

 $l = 0.35 \, \text{mm}$

 $T_{H,l} = 1\%$

 $E_{D,l}/E_0 = 0.24\%$

で表わされる点を選んだ。ポジティブ(またはネガティブ)フィ ルタ式赤外線ガス分析計では、 $\Delta T \simeq 20 \sim 30\%$ が普通に用いられ ているので、 $\Delta T \approx 24\%$ としたが、D=0.05%のことから $l, E_{D,l}/E_0$ は定まってしまう。第9図は本装置の0.05% D₂O フルスケー ルという仕様を満足させることがいかに困難かを物語るものであ る。

2.3.4 分光器スリット幅の決定

第10図①②は D₂O 濃度 0.125%, 0.25%, l=0.1 mmの試料の 常水に対する透過率を示すものであって,第7図から計算で求め た。実際に測定する試料は 0.05% D2O, セル厚 0.35 mm である ので、大略の透過率曲線は③で示されるものと考えられる。これ から本装置で用いる分散光の半値幅をきめることができる。すな わちこれが重水の吸収帯の幅より広すぎると,吸収のない波長も 含めて平均した透過率を測定するので能率が悪くなる。本装置で は分散光の半値幅を0.3 μとした。第10図④はそのエネルギー分 布を示す。この半値幅は分光器のスリットで 0.9 mm となる。一 方 Ep,1=0.24% であることから、検知器の雑音より十分大きな信 号を得るためには、スリット幅を2mm 程度にしたいが、上記の 理由により 0.9 mm 程度に止めた。このため分析計の指示には 1% 程度のふらつきが予想され実際の装置でも表われた。また吸収曲 線②の半値幅に比べ、④のそれが小さくはないので、平均された 4Tは24%より小さくなることも予想される。なお, HOD 3.98 µ の吸収は, 第10図では 4.03 付近に実測されたがこの理由は明ら かでない。

3. 装置の実際とその性能

3.1 装置の機能

本装置の機能は 第11 図 に示される。すなわち光源から二つに分 かれた光束の一方は標準側を通過し,他の一方は試料セルを通る。 セクタミラー m₂の回転により,この二つの光束は交互に分光器の 入射スリット上に結像する。分光器のプリズムは 4 µ の光が出射ス リットから出射するようセットしてある。さらにこれは熱電対によ って検知される。

試料側に常水 (厚さ 0.35 mm) をセットし,4µに対してこれと同 じ透過率をもつ適当な光量減衰器を標準側にセットする。この場合 には試料,標準側を透過する光量は等しいから,セクタミラーによっ て(分光器を通って)検知器を交互に照射しても,検知器からは交流 信号は発生しない。試料が常水よりも多くの D₂O (実際には HDO) を含むと,試料側を透過する光量は,標準側のそれより小さくな



第11図 D-1 機能系統図







第10図 D₂O 試料の常水に対する透過率(セル厚 0.1 mm)

第12図 低濃度重水用赤外分析計外観図

— 27 —



る。したがってこの二つの光束が(分光器を通って)検知器を交互 に照射すれば検知器から交流信号が発生する。これを増幅, 整流し て,その大きさを記録計に記録する。

3.2 装置の実際

第12図は本装置の全体図で,第13図は光学部実体写真である。 光源にはニクロム線を用いた。普通赤外光源として用いられるグロ ーバーは連続使用中に抵抗が減少し、消費電力が増しついには断線 するので,この場合には適していない。

るものであろう。

10 c/s 増幅器の出力は同期整流され記録計の入力となる。本装置 では光学的零位法を採用していないので、必ずしも同期の必要はな いのであるが,信号対雑音比向上のためにこれを行なった。

> 4. 性 能

光源のため装置全体の温度が上昇することを防ぐため、光源の周 囲を水冷している。

標準側光路の光量減衰器として第11図のミラー m1をアルミ蒸 着せずガラス表面そのままを用い、さらに表面を荒ずりした石英を 併用した。またこの光路中にクームを用い,標準側透過率の微細調 整を分光器前面のトリマーで行なえるようにしてある。

分光器以下は EPI-S2形日立赤外分光光度計(9)のそれとほとんど 同じで,下記はその光学定数である。

分	光	器	プリズム NaCl
			コリメータ 放物面鏡
			コリメータ f 300 mm
			F 7.5
			設 定 波 長 4 µ
			スリット幅 0.9 mm
			スリット長 12mm
光		源	消 費 電 力 35W
			色 温 度 約1,200°K
検	知	器	アメリカ Leeder 社製熱電対
			感 度 8 μV/μW

なお,プリズム位置(すなわち分光器設定波長)およびスリット幅 は分光器前面のトリマーによって微細調整ができるようになってい る。

増幅部には EPI-S2 形のそれと同じものを用い、本装置の感度お よびチェックがやりやすいように1:6.7の増幅度切替器をつけた。 試料側光路に厚さ0.35 mm の常水をセットし,標準側光路の4 μ の光に対する透過率を試料のそれと等しくした後、試料側光路を閉 じる。この時の不平衡信号によって記録計がフルスケールするよう 増幅器の増幅度を決める。②で述べたように 4T=24% であるか ら、この状態からさらに100/24≒4倍すれば0.05% D₂Oの含有で、 記録計がフルスケールするはずである。実際に較正曲線をとってみ たところ,この倍率は 6.7 倍であった。これは, 2.3.4の理由によ

4.1 重 水 感 度

本装置を②で結論づけられた状態にセットして,重水に対する感 度は比較的簡単に出すことができた。第14図はその検量線である。 ただし、4Tは前述のように25%ではなく100/6.7≒15%である。 試料は原研より供与された99.78% D2Oのものを、イオン交換水で 薄めることによって作った。この際常水中に約 0.016% の重水が含 まれていることを考慮したことはもちろんである。

4.2 指示の安定性

この種の装置では感度もさることながら、指示の安定性が重要な 性能である。不安定さをフラツキとドリフトに分けてその発生源, 大きさについて述べる。

4.2.1 フラツキ

— 28 — –

本装置では常水の透過率(1%)を基本とし、その15%の変化 によって記録計をフルスケールさせるものである。第10回にみ られるようにD2Oの吸収の幅は相当に広いため、スリット幅を大 きくすることができる。十分に大きなエネルギーを利用できたた め、指示のフラツキが大きいということはない。むしろ相対的な 透過率15%で,指示をフルスケールしなければならないためにフ ラッキが生じた。第15回に試料,標準側を交照したときそれぞ れの光量変化を点線で、その和を実線で表わす。TR, Ts は各試 料標準側の透過率を表わす。

(イ)は理想的な場合であるが、(ロ)は試料側光学系になんらか の欠陥のため、和光量の様子が(1)とは異なり、 $T_R = T_S$ なるに もかかわらず、交流信号が発生する場合を示す。これがセクタミ ラーの回転のむらの影響,またはなんらかの形で,電源周波数と のビートを生じ、記録計に周期的なフラツキを生じるらしい。第 16 図はその例である。試料中にあわを生じた場合に、このような 記録計指示の周期的フラツキが数倍大きくなり,不平衡信号が第 15図(ロ)のような形をしていたので、このような推測が可能とな ったのである。 4.2.2 ドリフト 本装置で水を試料とした場合に限り, 指示に著しいドリフトが みられ,種々調べたところ,水の透過率が温度によって著しく変



第16図 光学的アンバランスによるフラツキ





第18図 記録計指示と試料温度との関係

合には,試料を通過する赤外線の吸収によって温度が上昇するな どの影響を受け,安定度はあまり良いとはいえない。大体実用的 にはかろうじて10 目盛,すなわち 0.008% D₂O の信頼性がある 程度とみられる。

5. 結 言

フルスケール 0.05% D₂O 濃度の連続重水分析計の設計および製 作を行なった。非常に高い測定感度を仕様として与えられたが,こ の点については特別の困難なしに実現できた。しかし 4 µ の赤外線 に対する常水の透過率が温度によって変わるため,指示の安定性は あまり良くなく,可能な限りの温度対策を行なってかろうじてフル スケールの 10% すなわち濃度 0.008% 程度の信頼性を得た。この種 の装置において,さらに安定なものを作るためには,本装置では実 行できなかった次の二つが要求される。

第17図 4µにおける厚さ 0.35 mm の透過率の温度変化

化するためであることが判明した。

第17図は測定状態, すなわちセル厚 0.35 mm, 波長 4 µ にお ける透過率と温度の関係である。すなわち 40±5℃ の温度変化に 対して, 相対的に約 30% 変化している。 この透過率変化を吸光 度に換算する。

すなわち 第5図 から25℃ でこの試料の透過率の絶対値が1% であり,第17図の相対値では約55%と読めることから,

$$\frac{A(35^{\circ}) - A(45^{\circ})}{A(40^{\circ}) \cdot 10} = \frac{\varDelta A}{A \varDelta t} \approx 0.01/^{\circ}\mathrm{C}$$

となる。

しかし、本装置の記録計では *T*_{H,1}の 15% がフルスケールに相当することから、第17 図より試料 1℃ の温度変化に対して、約20 目盛のドリフトがあると計算される。第18 図 は本装置を動作状態にして、試料温度と指示の関係を実測したものである。

これによると1℃の温度変化で25 目盛の変化があり,第17 図 の結果と一致している。このため,①試料室を含めた分光器全体 を厚さ25 mmの発ぼうポリエチレンで囲み,②その内側に輻射熱 を反射させるためにアルミ板を取り付け,③サーミスタを温度検 知器として0.02℃以内に分光器部の一部を温度コントロールして いる。またこれに流れ込む試料も一応 0.1℃ 以内に温度制御を行 (1) 分光器のプリズム材に, NaCl より分散の良い材料(たと えば LiF)を用い, 4µを中心とする分散光を 0.3µより小さい半 値幅で取り出すことによって平均の *AT*を 4µのそれに近づける こと。これによって温度変化によるドリフト, 光学系の不平衡に 基づくフラッキ,ドリフトなどの D₂O への換算値を少なくするこ とができる。

(2) 単位温度当たりの水の透過率変化の重水濃度換算値から最 適試料セル厚を決める必要がある。ただしその下限は、 $4T \simeq 10\%$ であるべきこと、上限は検知器の信号対雑音比によって決められ る。

参考文献

- (1) J. Broida: Res. N. B. S., 52, 293 (1954)
- (2) V. Thornton and F. E. Condon: Anal. Ckem., 22, 690 (1950)
- (3) N. R. Trenner and R. W. Walker: Perkin-Elmer Instrument News., 4, No. 1, 1 (1952)
- (4) J. Gaunt: Proc, Inter. Conf. P. Use Atomic., Vol. 8, P/410
 UK 423 (1956)
- (5) E. Silberman: Proceeding of the International Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy., Vol. 8, P/1010 Argentina, 427 (1956)
- (6) W. H. Stevens and J. G. Bayly: Second United Nations International on the Peaceful Uses of Atomic Energy., A /con F. 15/P/188 Canada 15 April 1958
- (7) G. Herzberg: Molecular Spectra of Molecular Structure II, Infrared and Raman Spectra of Polyatomic Molecules
- (8) T. Shidei: Proe. Phy. Math. Soc. Japan., 16, 362, 364,

